METHOD FOR SYNTHESIZING HARD CARBON FILM IN VAPOR PHASE

Publication number: JP62089869 (A)

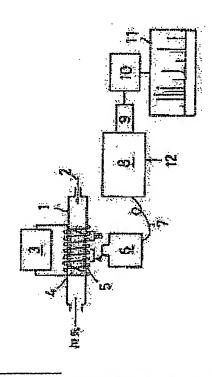
Publication date: 1987/04-24 sinventor(=); HARABA KEIZO DOJAKIRA EUUMORINAOHARU Applicant(=); SUMHOMOIELE EIRIG INDUSTRIES:

classification:

Application number: JP19850232005 19851015 Priority number(s); UF19850232005149851015

Abstract of JP 62089869 (A)

PURPOSE: To obtain a carbon film having desired properties by keeping the ratio in peak intensity between the maximum emission spectrum of plasma generated in a reaction tube during plasma CVD and the emission spectra of H2 and H at a prescribed value so as to control the quality of a carbon film. CONSTITUTION: The emission spectrum of plasma generated in a reaction tube 1 in which a hard carbon film is synthesized in a vapor phase by plasma CVD is measured. The ratio in peak intensity between the maximum emission spectrum among the measured values displayed at a display part 11 or a spectrum proportional to the intensity of the maximum emission spectrum and the emission spectra of H2 and H is calculated. Then conditions for plasma 4 are determined so as to keep the ratio at a prescribed value.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出願

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 89869

60 Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987) 4月24日

C 23 C 16/26 16/50 // D 01 F 9/14 6554-4K 6554-4K 6791-4L

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

69発明の名称

硬質炭素膜の気相合成法

20特 願 昭60-232005

22出 願 昭60(1985)10月15日

四発 明 者 原 田 敬

伊丹市昆陽北1丁目1番1号 住友電気工業株式会社伊丹

製作所内

仍発 明 者 土 居 陽

伊丹市昆陽北1丁目1番1号 住友電気工業株式会社伊丹

製作所内

72発 明 者 藶 直 治 伊丹市昆陽北1丁目1番1号 住友電気工業株式会社伊丹

製作所内

വെ 住友質気工業株式会社

30代 理 人 弁理士 鎌田 文二 大阪市東区北浜5丁目15番地

1. 発明の名称

・硬質炭素膜の気相合成法

2. 特許請求の範囲

プラズマ C V D 法による硬質炭素膜の気相合成 法において、反応管内に生じるプラズマの発光ス ペクトルを分析装置を用いて測定し、この測定値 に含まれる最大発光スペクトルもしくはそれに強 皮の比例するスペクトルとH、及びH原子の発光 スペクトルとのピーク強度比からそのピーク強度 比を所定の値に保持するプラズマ条件を求めて折 出する炭素膜の膜質をコントロールすることを特 徴とする硬質炭素膜の気相合成法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、プラズマCVD法によって基板上 に所望の性状の硬質炭素膜を正確に折出させ得る 硬質炭素膜の気相合成法に関する。

(従来の技術とその問題点)

ダイヤモンド若しくはこれに性状の近似した硬

質炭素膜の合成法のしつに、第4図に示すプラズ マCVD法がある。

この方法は、被圧された反応管内に H。 + CH。 の反応ガス2を供給し、このガスを一般には13.5 6 MH2 の高周波 (R. F) 電波3により励起し て反応音1内に生じるプラズマ4中で化学反応を 起こさせ、サセプタ5に保持される基板の表面に 硬質炭素膜を析出成長させるものであり、励起源 としては、2.45 G H 2 のマイクロ波電源を使うこ ともある。また、図の装置はし型結合のいわゆる パレル形であるが、電極を反応管内におくC結合 の平行平板形装置を用いる場合もある。

ところで、ダイヤモンドが気相合成されるメカ ニズムは、未だ完全に解明されていないが、Hı 及びCH。ガスの解離の度合により、ダイヤモンド が生成されるか否かが大きく支配されることは判 っている。

また、その解離の度合は、反応管内に導入する ガスの圧力、流量、流速、励起源の出力、反応管 の形状、管内波圧度等のプラズマ条件と基板の位 置に依存しており、プラズマ条件或いは基板位置 に変化があると析質膜の性質も変わる。例えば、 ダイヤモンドになったり、i ーカーボン (アモル ファス状ダイヤ) になったりする。

i .)

ところが、従来のプラズマCVD法による受質 炭素膜の気相合成では、基板形状や反応管形状の 変化に対して、例えばダイヤモンドを得るための 質制御のための指針が無く、このため、基板形状 等に変化がある場合には、その都度、気相合成は 験と、得られた膜の成分分析を疑り返してプラズ マ条件をその結果から求める必要があったが、こ の方法は、時間的、労力的、経済的な無駄が非常 に大きく、
防築ベースにのり難い。

そこで、この発明は、基板形状等が変化しても 膜質に合ったプラズマ条件を容易に求めて折出す る膜の性質を任意にコントロールし得るようにす ることを目的としている。

(問題点を解決するための手段)

上記の目的を達成するこの発明の方法は、反応

一ク強度の関係を調べたところ、両者のピーク強度比によりダイヤモンドが折出するか、iーカーボンが折出するかを判断し得ることを見い出した。即ち、 $\lambda = 5600 \sim 6200$ (人) の彼長域にあるスペクトルピークが、最大発光スペクトルH α との強度比で1/100 以上ある場合には完全なダイヤモンドが得られるが、その強度比が1/500 以下である場合は、折出膜がiーカーボンとなり、また、この強度比が大きい程、折出膜中にH原子を含まない良質のダイヤ膜となることが判った。

そして、このピーク強度比から、そのピーク強度比を所定の値、例えば1/100以上に保つプラズマ条件を求め、その条件を満足する調整・制御例えば反応ガスの圧力、流量、流速調整、励起源の出力調整等を行えば、反応管や基板の形状が変わっても所望の性質の炭素膜を得ることが可能になり、また、プラズマ条件を変化させて上記のピーク強度比を変えれば、膜質を任意にコントロールできると云う結論に至った。

なお、発光スペクトルの中には、Hαのスペク

管内に発生するプラズマの発光スペクトルを分析 し、この分析結果をプラズマ条件の設定指針とし て利用する。

発光スペクトルの分析は、第1図に示すように、 反応管1が石英系のガラス管から成る周知のプラ ズマCVD装置に、監視部6、光ファイバ?、ポ リクロメータ8、フォトマルチブライヤーチュー ブラ、マルチチャンネルディテクタ及びコンスコー フラ等から成る信号処理部10、モニタースコー プ、ブリンター等の表示部11等で求せたかので 知のプラズマ分析装置12(ブラズマ分光装 置いたよって行えばよい。第2図は、ルの一例を 装置によってあって、放展メー5600~6200(人) の領域にあるスペクトルはH。及びH原子の発光 スペクトルを示している。

本発明者等は、このHェ及びH原子がダイヤモンドの合成に大きく関与していると考え、 λ = 65 00 (人) の波長域に生じる最大発光スペクトル H α のピーク 独度と Hェ及び H原子のスペクトルのピーク

トルに比例するスペクトル、例えば第2図のH B 等が含まれるので、このスペクトル強度をH a に 代えてH z 及びH原子のスペクトルとの比較に使ってもよい。但し、H a のように、強度の大きなスペクトル程、H z 及びH原子のスペクトルとの 比較が容易である。

また、プラズマ条件は、その変化に伴うピーク 強度比の変化から容易に求めることができる。例 えば、ガス圧は、ピーク強度比が所定の値に達す る迄圧力を上げるか又は下げることによって求め られる。励起源の出力等の他の条件も同様の方法 で求めればよく、このようにして求めたブラズマ 条件を気相合成中に保持すれば、所望の性質の炭 素膜を成長させることができる。

(実施例)

以下に、この発明の有効性を立証するために行った実験の結果を記す。

第3図は、高周波プラズマCVD装置を用いた ダイヤモンドの気相合成において、第1図のA、 Bの2地点で反応管1内に生じたプラズマ4の発

特開昭62-89869(3)

光スペクトルを調べたグラフで、 位置 A のスペクトルがグラフ(a)に、位置 B のスペクトルがグラフ (b)に示されている。

, ,)

この実験におけるガス流量、ガス圧、ガス流速、 R. F電源3の出力等のプラズマ条件は、経験的 に求められた条件の中で、ダイヤモンド生成領域 が存在するものを選んだ。

この 2 つのグラフのうち、(a)では、 $\lambda = 5600 \sim$ 6200 (人) の波長域にある H 。及び H 原子スペクトルのピーク強度が非常に大きく、その H α に対する比が 1/100 以上あるため、折出する腹はダイヤモンド 結晶であると推測された。

一方、グラフ(b)の場合、H。及びH原子の発光 スペクトル強度が極めて小さく、Hαに対する比 が1/500 以下であるため、折出する膜は、Iーカ ーポンであると推察された。

そこで、A、Bの各点においてサセプタ上で気相合成されたsi基板を反応管より取出し、その基板の表面に形成された炭素膜を分析したところ、 推測した過りの結果が得られ、発光スペクトルの 強度比がプラズマ条件の設定指針となることが裏 付けられた。

(効果)

以上述べた通り、本発明は、ブラズマCVD法において、反応管内に生じるブラズマの発光スペクトルを分析し、その中に含まれるH。及びH原子のスペクトルピーク強度と最大発光スペクトル又はそれに比例するスペクトルのピーク強度とを比較してその強度比から折出する炭素膜の性質を予測する方法を採るので、ダイヤモンド又はiーカーボンを折出させるためのブラズマ条件を上記のピーク強度比を指針として容易に特定できる。

また、基板の位置に対応した発光スペクトルの 分析を行うことにより、どの位置にある基板の被 腹がダイヤモンドとなるか i ーカーボンになるか をプラズマ条件を変えた場合にも特定できる。

従って、この結果から折出する炭素膜の性質を 任意に変化させ、或いはコントロールすることが 可能になり、さらに、所望しない性質の膜が形成 される位置への基板のセットを避けて経済的な無

駄を省くことも可能になる。

なお、以上の効果は、励起源にマイクロ波電源 を使用した場合にも、同様に発揮される。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、この発明の方法の一例を示す線図、第2図はプラズマの発光スペクトルの一例を示すグラフ、第3図の(a)、(b)は、効果の立証実験において、第1図の装置のA、B点で測定した発光スペクトルを示すグラフ、第4図は、周知のプラズマCVD装置を示す線図である。

1 ……反応管、2……反応ガス、3……R. F電源、4……プラズマ、5……サセプタ、12…… プラズマ分析装置

特許出願人 住友電気工業株式会社

同 代理人 雄 田 文 二

特開昭62-89869(4)

